Термомагнитные эффекты в двумерных системах, содержащих примеси с переменной валентностью

© И.И. Ляпилин

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

(Поступила в Редакцию 18 февраля 1997 г.)

В работе [1] было показано, что в пленках HgSe: Fe и многослойных структурах HgSe–HgSe: Fe, выращенных с использованием молекулярно-лучевой эпитаксии, зависимость подвижности зонных носителей заряда возрастает при понижении температуры, увеличиваясь в несколько раз. Этот эффект, обнаруженный ранее при исследовании объемных кристаллов HgSe: Fe [2], обусловлен, как было показано в ряде работ [3], ослаблением рассеяния зонных носителей на совокупности заряженных центров при понижении температуры, если концентрация их такова, что имеет место стабилизация уровня Ферми на примесном уровне, расположенном в зоне проводимости. При исследовании объемных кристаллов "аномальные" зависимости были обнаружены и при изучении термомагнитных коэффициентов [4].

В настоящей работе мы рассмотрим поперечный эффект Нернста–Эттинсгаузена (НЭ) для двумерных носителей заряда, находящихся в квантовой яме. Возможность реализации квантовой ямы (КЯ), содержащей примеси с переменной валентностью, была рассмотрена в [5].

Поперечный эффект НЭ K_H может быть выражен через кинетические коэффициенты σ_{ik} и β_{ik} для произвольных магнитных полей следующим образом [6]:

$$K_H = \frac{(\sigma_{11}\beta_{12} - \sigma_{12}\beta_{11})}{H(\sigma_{11}^2 + \sigma_{12}^2)},\tag{1}$$

где

$$\beta_{ij} = k\beta^2 (J_i, W_j^+)^{\omega}, \qquad \sigma_{ij} = \beta (J_i, J_j)^{\omega}.$$
(2)

Здесь k — постоянная Больцмана, $\beta^{-1} = kT$ — температура, выраженная в энергетических единицах, J_i , W_i — операторы потока заряда и тепла соответственно.

Раскрывая корреляционные функции стандартным образом [7], для коэффициента НЭ получаем следующее выражение:

$$K_{H} = -\frac{\pi^{2}}{3} \frac{k}{|e|} \frac{kT}{\varepsilon_{F}H} \frac{Z}{(1+Z^{2})}G,$$
$$G = \varepsilon_{F} \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \operatorname{Ln}\left(\frac{\tau(\varepsilon)}{m(\varepsilon)}\right)\Big|_{\varepsilon=\varepsilon_{F}}, \qquad Z = \omega_{0}\tau.$$
(3)

Из выражения (3) видно, что знак и величина коэффициента K_H определяются зависимостью времени релаксации от энергии $\tau(\varepsilon)$.

Волновые функции квазидвумерных электронов бесконечно глубокой КЯ, рассмотрением которой мы для

простоты ограничимся, имеют обычный вид

i

$$\psi_{\nu}(\mathbf{R}_{j}, z_{j}) = \psi_{kL}(\mathbf{R}_{j}, z_{j})$$
$$= \frac{1}{(L_{s}L_{y})^{1/2}} \exp(i\mathbf{k}\mathbf{R}_{j})\phi_{L}(z_{j}).$$
(4)

Здесь $\phi_L(z)$ — огибающая волновая функция,

$$\phi_L(z_j) = (2/W)^{1/2} \sin(Lz/W + L\pi/2),$$

 $z \in \left[-rac{W}{2}; rac{W}{2}
ight], \quad R = (x, y),$
 $u = k, L, \quad L = 1, 2, 3 \dots,$

L характеризует номер размерно-квантового уровня, который может быть реализован в КЯ, W — ширина КЯ.

При вычислении времени релаксации электронов мы примем во внимание непараболичность зоны проводимости HgSe.

Систему ионов железа Fe(3+)-Fe(2+) в КЯ можно рассматривать как бинарный сплав, состоящий из заряженных Fe(3+)- и нейтральных Fe(2+)-центров. Далее мы ограничимся рассмотрением рассеяния электронов только на коррелированно расположенных парах ионов Fe(3+)-Fe(3+), которое представляет наибольший интерес.

Степень пространственных корреляций в системе заряженных ионов железа определяется структурным фактором $S(\mathbf{q}) = F(N_{\text{Fe}}, T)$, который выражается через парную корреляционную функцию g(r) для ионов Fe(3+) следующим образом [8]:

$$S(\mathbf{q}) = 1 + 4\pi N(\mathrm{Fe}^{3+}) \int_{0}^{\infty} [g(\mathbf{r}) - 1] \, \frac{r \sin(\mathbf{qr})}{q} d\mathbf{r}.$$
 (5)

Для хаотически распределенных примесных центров $S(\mathbf{q}) = 1$.

В приближении твердых сфер можно найти явное выражение для структурного фактора [4]. $S(\mathbf{q})$ оказывается при этом функцией параметра упаковки η , определяющего степень корреляции в расположении твердых сфер. При T = 0 параметр упаковки определяется уравнением, справедливым для случая сильной корреляции ионов Fe(3+) [2],

$$\eta \left[N \left(F e^{3+} \right) \right] = \eta_L \left\{ 1 - \exp \left[\frac{\eta N(\text{Fe})}{\eta_L N(\text{Fe}^{3+})} \right] \right\}.$$
(6)

Для сильно коррелированной жидкости $\eta_L = 0.45$.



Рис. 1. Зависимость концентрации 2*D*-электронов от содержания атомов железа в КЯ. T = 4 K, H = 2 kOe. W (Å): 1 - 70, 2 - 95.

Частоту релаксации электронного импульса ν в борновском приближении при взаимодействии с рассеивающими центрами можно представить в виде

$$\nu = \frac{\hbar N(\text{Fe})}{kT} \sum_{\mathbf{q}\nu\nu'} \frac{q_x^2}{mN_e} S(q) V_{\mathbf{q}}^2 |\langle \nu'|e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}|\nu\rangle|^2$$
$$\times f(\varepsilon_{\nu}) [1 - f(\varepsilon_{\nu'})] \delta(\varepsilon_{\nu'} - \varepsilon_{\nu}). \tag{7}$$

Здесь $V_q(z_i)$ — Фурье-образ потенциала ионизованной примеси, расположенной в точке z_i ,

$$V_q(z_i) = \frac{2\pi e^2}{\chi} \frac{F(q, z_i)}{q + q_s F(q)}$$
(8)

 $(\chi$ — диэлектрическая постоянная среды (КЯ), $q_s^{-1} = r_s$ — радиус экранирования), N_e — концентрация 2D-электронов, $f(\varepsilon)$ — функция распределения Ферми. Далее, согласно [8], имеем

$$F(q, z_i) = \int_{0}^{W} \Phi^*(z) e^{-q|z-z_i|} \Phi(z) dz,$$

$$F(q) = \int_{0}^{W} \int_{0}^{W} |\Phi(z)|^2 e^{-q|z-z_i|} |\Phi(z')|^2 dz dz'.$$
(9)

В линейном приближении по *x*, рассмотрением которого мы ограничимся, для F(q) имеем $F(q) \approx 1 + 5x/4\pi^2$, а $F(q, z_i) \approx 1$.

Матричный элемент, входящий в выражение (7), можно переписать в виде

$$\langle \nu'|e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}}|\nu\rangle = \langle k'|e^{iq_{\perp}r_{\perp}}|k\rangle\langle L'|e^{iq_{z}z}|L\rangle, \qquad q_{\perp} = (q_{x}, q_{y}),$$

$$\sum_{q_{z}} |\langle L'|e^{iq_{z}z}|L\rangle|^{2} = L_{z} \int_{-\infty}^{\infty} \Phi_{L}^{4}(z)dz = \frac{3}{2}.$$
(10)

В рассматриваемой нами ситуации электронный газ является сильно вырожденным. Проводя несложные вычисления для времени релаксации получаем

$$\tau^{-1} = \frac{16\pi N(\text{Fe}^{3+})W\varepsilon_B}{\hbar k_F b^2} M_c,$$
$$M_c = \int_0^1 dx \, \frac{x^2 S(2k_F x)}{\left(x^2 + \frac{Q_s}{2k_F}\right)^2 \left[1 - x^2\right]^{1/2}},$$
$$Q_s = \frac{q_s}{b}, \qquad b = 1 + \frac{5q_s W}{4\pi^2}.$$
(11)

Выражение (11) позволяет проанализировать роль и влияние кулоновских корреляций в системе заряженных центров на термомагнитные коэффициенты. Определим изменение энергии Ферми (а следовательно, и концентрации двумерных электронов проводимости) в зависимости от содержания железа в КЯ. Поскольку в рассматриваемой нами ситуации концентрация 2D-электронов определяется концентрацией доноров Fe(3+), расположенных в КЯ, уравнение электронейтральности имеет следующий вид:

$$N_e = WN(Fe^{3+}) = W[N(Fe) - N(Fe^{2+})].$$
 (12)

При определении концентрации нейтральных доноров $N(\text{Fe}^{2+})$ мы полагали, что основное состояние доноров железа достаточно четко выражено [9,10].

Рассчитанные из уравнения электронейтральности зависимости концентрации электронов проводимости (а следовательно, и энергии Ферми) от содержания железа в КЯ (рис. 1) показывают их стабилизацию в окрестности резонансного донорного уровня — E_d . При этом концентрация электронов проводимости, при которой это происходит, зависит и от ширины КЯ, иными словами, от положения размерно-квантового уровня (или уровней) относительно резонансного донорного уровня



Рис. 2. Зависимость времени релаксации τ от энергии для случаев сильной (1) и слабой (2) корреляций. $N_{\rm Fe}$ (10¹⁸ cm⁻³): I - 5, 2 - 2. τ_B — время релаксации при хаотическом распределении примесей $N_{\rm Fe} = 4 \cdot 10^{18}$ cm⁻³.



Рис. 3. Зависимость $K_H(N_{\text{Fe}})$ при различных температурах, W = 90 Å, H = 2 kOe. Кривая 1 соответствует рассеянию на хаотически распределенных заряженных центрах S(q) = 1, кривые 2, 3 рассчитаны с учетом рассеяния на коррелированной системе заряженных доноров. T(K): 1, 2 - 4, 3 - 15.

железа. Так, для КЯ с $W = 90 \text{ Å}(E_0 = 64 \text{ K})$ стабилизация концентрации двумерных электронов наступает при $N_{\text{Fe}} = 3 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ($N_e = 4.4 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-2}$), тогда как для $W = 70 \text{ Å}(E_0 = 105 \text{ K})$, $N_{\text{Fe}} = 7 \cdot 10^{18} \text{ cm}^{-3}$ ($N_e = 3.4 \cdot 10^{12} \text{ cm}^{-2}$).

Рассчитанные зависимости времени релаксации для КЯ с различной степенью корреляции в системе заряженных ионов представлены на рис. 2. Кривая Iсоответствует случаю сильных корреляций, в то время как кривая 2 — слабых корреляций. Видно, что с увеличением степени корреляции в системе ионов Fe(3+)происходит радикальное изменение зависимости времени релаксации двумерных электронов от энергии: при переходе от слабых корреляций к сильным производная от времени релаксации по энергии меняет знак.

Результаты расчета коэффициента НЭ представлены на рис. 3. Кривая I описывает концентрационную зависимость коэффициента НЭ при полностью хаотическом распределении примесных центров без учета кулоновских корреляций (S(q) = 1). Кривые 2, 3 получены при учете кулоновских корреляций в примесной системе. Видно, что коэффициент НЭ в области концентраций железа, где доминирующую роль играет рассеяние электронов на коррелированной системе заряженных доноров Fe(3+), положителен. Заметим, что с понижением температуры начинают сказываться эффекты увлечения, которые могут заметно сказаться и на поведении термомагнитного коэффициента.

При рассмотрении термомагнитных коэффициентов мы ограничились рассеянием 2*D*-электронов только на коррелированной системе заряженных доноров. В реальной ситуации необходимо принимать во внимание и другие механизмы рассеяния: сплавное рассеяние, рассеяние на нейтральных центрах и т.д. Учет их не представляет труда, но существенно то, что эти механизмы рассеяния могут сказаться только на величине эффекта и не приводят к смене знака коэффициента НЭ в области низких температур.

Работа была выполнена при финансовой поддержке гранта ИНТАС 93-3657.

Список литературы

- T. Widmer, V. Shikora, G. Hendorfer, S. Luther, W. Jantsch, K. Lischka, M. von Ortenberg. Mater. Sci. Forum 182, 395 (1995).
- [2] J. Mycielski, Solid State Commun. 60, 2, 165 (1986).
- [3] И.Г. Кулеев, И.И. Ляпилин, И.М. Цидильковский. ЖЭТФ
 102, 5(11), 1652 (1992); ЖЭТФ 106, 4(10), 1205 (1994);
 ФТП 28, 6, 937 (1994).
- [4] I.G. Kuleev, I.I. Lyapilin, A.T. Lonchakov, I.M. Tsidilkovski. Semicond. Sci. Technol. 10, 314, (1995); ЖЭΤΦ 103, 4, 1447 (1993).
- [5] M. von Ortenberg, O. Portugall, W. Dobrowolski, A. Mycielski, R. Galazka, F. Herlach. J. Phys. C. Solid State Phys. 21, 5393 (1988).
- [6] Б.М. Аскеров. Электронные явления в полупроводниках. Наука, М. (1985). 317 с.
- [7] R. Kubo, D.J. Mijake, N. Haschitsume. Solid State Phys. 17, 269 (1965).
- [8] Дж. Займан. Модели беспорядка. Мир, М. (1982) 592 с.
- [9] T. Ando, A.B. Fowler, F. Stern. Rev. Mod. Phys. 54, 437 (1982).
- [10] F.S. Pool, J. Kossut, U. Debska, F. Reifenberger. Phys. Rev. B35, 3900 (1987).